

объединенный институт ядерных исследований дубна

P6-93-298

А.Я.Анастасов, Ю.П.Гангрский, С.Г.Земляной, Б.К.Кульджанов¹, К.П.Маринова², Б.Н.Марков

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТЕЙ ЗАРЯДОВЫХ РАДИУСОВ ЯДЕР ГАФНИЯ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ

Направлено в "Журнал экспериментальной и теоретической физики"

¹ Институт ядерной физики, Ташкент

²Университет им.К.Охрицкого, София

Исследования свойств основных и изомерных состояний ядер методами лазерной спектроскопии получили в последние годы широкое развитие. Эти методы позволяют, используя ультрамалые количества вещества, измерять в оптических спектрах атомов и ионов изотопические сдвиги (ИС) и сверхтонкую структуру (СТС) и отсюда определять значения ядерных моментов и разностей зарядовых радиусов в длинных цепочках изотопов широкого круга влементов. Целью данной работы является проведение подобных измерений для цепочки изотопов Нf в диапазоне массовых чисел 174–182.

Интерес к изотопам Hf связан с тем, что они находятся в центре области между заполненными оболочками из 82 и 126 нейтронов. Квадрупольная деформация β_2 ядер Hf в этой области сначала растет с увеличением числа нейтронов в ядре N, достигает максимума в районе N=104, а затем падает. Одновременно происходят изменения и параметров деформации более высоких порядков (октупольной β_3 , гексадекапольной β_4), а также амплитуды колебаний ядерной поверхности. Однако об этих ядерных параметрах известно значительно меньше. Прецизионные измерения разностей зарядовых радиусов и отношений электрических квадрупольных моментов методами лазерной спектроскопии позволяют получить детальные сведения об изменении формы ядер Hf и о влиянии на эти изменения различных эффектов.

Измерения оптических спектров Hf, из которых можно определить указанные ядерные параметры, были проведены в целом ряде работ. В них использовались как методы классической интерференционной [1–3], так и лазерной [4–6] спектроскопии. Однако эти измерения либо имеют недостаточную точность, либо охватывают сравнительно узкий диапазон массовых чисел.

Экспериментальная установка

В проведенных измерениях ИС и СТС в оптических спектрах Нf использовался метод резонансной лазерной флуоресценции в параллельном пучке атомов. Схема экспериментальной установки представлена на рис.1. Принцип ее действия и некоторые характеристики приведены в работе [7]. Атомный пучок, выделяемый системой коллиматоров, лазерный луч и направление, под которым регистрировалось резонансно рассеянное излучение, были взаимно ортогональными. Такая геометрия позволяла выполнять измерения с максимально возможным разрешением по частоте лазерного излучения, вплоть до естественной ширины оптической линии. Для возбуждения атомов использовался пазер на красителе с перестраиваемой длиной волны (модель 380D Spectra Physics), накачиваемый ионным аргоновым лазером непрерывного действия (модель 2030 Spectra Physics). Частота пазерного излучения автоматически сканировалась в выбранном диапазоне шириной до 40 ГГп.

Резонансно рассеянное излучение фокусировалось оптической системой на катод фотоумножителя (ФЭУ-136), работающего в режиме счета одиночных фотонов. Для снижения фона от рассеянного излучения регистрация спонтанного излучения проводилась на другой длине волны, соответствующей переходу в более низкое состояние. Это излучение выделялось интерференционным фильтром с полосой пропускания 15 мм, который помещадся перед ФЭУ.

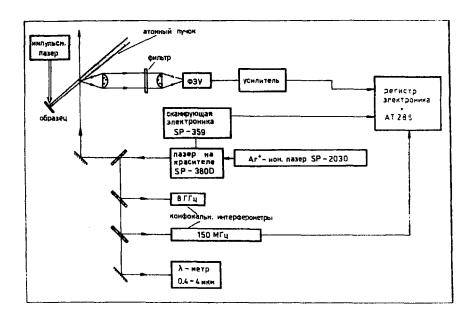


Рис.1. Блок-схема экспериментальной установки.

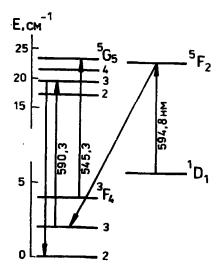


Рис.2. Скема уровней атомов Hf. Стрелками указаны используемые в измерениях переходы.

The state of the s

Зависимость от времени интенсивности резонансно рассеянных фотонов, синхронизованной со сканированием частоты лазерного излучения, регистрировалась персональным компьютером IBM AT286. Для калибровки частоты лазерного излучения использовался интерферометр Фабри-Перо с расстоянием между пиками 150 МГц. В измерениях обычно использовался режим многократного сканирования в выбранном интервале частот. Система стабилизации позволяла удерживать начальную частоту сканирования в пределах 10-20 МГц. На такую же величину увеличивалась полуширина резонансной линии при длительных (до нескольких часов) измерениях. Эта полуширина составляла обычно 30-50 МГц и определялась доплеровским уширением частоты, вызываемым конечной расходимостью атомного пучка. Программа накопления информации предусматривала блокировку входа во время скачков частоты лазерного излучения до возвращения ее к начальному уровню системой стабилизации. Это позволило избежать искажений спектра при сбоях работы лазера.

Гафний относится к трудно испаряемым элементам, поэтому для получения интенсивного атомного пучка образцы облучались излучением импульсного лазера на иттрий-алюминиевом гранате (типа ЛТИПЧ-7), работающего в режиме модулированной добротности [8]. Характеристики этого лазера: длина волны светового излучения 1,06 мкм, длительность импульса 10 нс, частота следования до 100 Гц, мощность в импульсе до 5 МВт. Лазерное излучение фокусировалось на мищень с помощью линзы. Размер светового пятна можно было менять от 0,2 до 3 мм, варыруя таким образом в широких пределах плотность мощности лазерного излучения на мишени. Для увеличения площади облучаемой поверхности было предусмотрено вращение мишени с ваданной скоростью. При оптимальных условиях испарения выход составлял ~10¹² атомов на 1 импульс лазера при доле свободных атомов ~10% как в случае металлического гафния, так и его окисла [9].

Регистрация импульсов с ФЭУ была синхронизована с работой испаряющего павера: счет резонансно рассеянных фотонов проводился только в момент пролета сгустка атомов через сканируемое лазерное излучение. Это позволило снизить фон до 10–20 имп./с.

Ресультаты эксперимента

В измерениях оптических спектров Нf использовалось три вида образцов:

- 1. Пластинка металлического гафния натурального изотопного состава.
- 2. Прессованные таблетки из окислов (HfO_2) разделенных изотопов ^{177}Hf и ^{179}Hf .
- 3. Пластинка металлического вольфрама, облученная тормоэным излучением с граничной энергией 25 МэВ. Эта пластинка в течение нескольких лет служила тормоэной мищенью микротрона. В ней в результате реакции (γ, α) на изотопах W

<u>Таблица 1</u> **Характеристики** оптических переходов атомов Hf

λ_1 , HM	λ_2 , HM	Е, см ⁻¹	Терм	Конфигурация
590,3	518,2	2366→19293→0	$a^3F_3 ightarrow Z^5G_3 ightarrow a^3F_2$	$5d^{2}6s^{2} \rightarrow 5d^{2}6s6p + (5d6s^{2}6p)$
594,8	497,8	5639→ 22451→ 23 57	$a^1D_2 \to Z^5F_2 \to a^3F_3$	$5d^26s^2 \rightarrow 5d^26s6p$

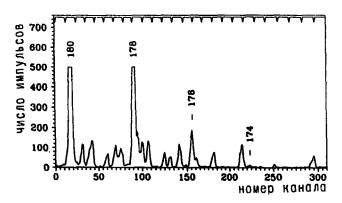


Рис.3. Спектр резонансной флуоресценции атомов Hf из образца натурального изотопного состава. Цифры у пиков — массовые числа изотопов

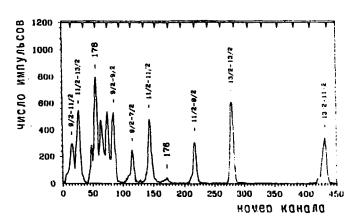


Рис.4. Сверхтонкая структура в оптическом спектре ¹⁷⁷ *Н f*. Цифры у пиков – спины компонент верхнего и нижнего уровней.

The state of the s

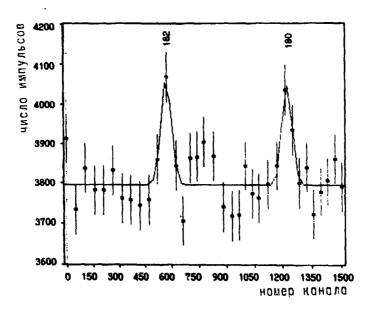


Рис.5. Спектр резонансной флуоресценции атомов Hf из вольфрамовой тормозной мишени.

 Таблица 2

 Изотопические сдвиги в оптических спектрах Hf

A	A'	$\Delta u^{A,A'},$ М Γ ц	
		$\lambda = 590,3$ нм	λ=594,8 нм
174	176	846,4(2,1)	
176	178	862,0(1,8)	1097,4(3,0)
177	178	614,8(0,8)	
178	179	370,1(4,1)	
178	180	989,3(3,2)	1260,5(1,9)
180	182	680,0(12,7)	

Таблица 3
Параметры изотопических сдвигов в оптических спектрах атомов Hf (A=178, A'=180)

λ , HM	$\Delta \nu_{\rm mac}$, М Γ ц	$\Delta u_{ m cmc},{ m M}\Gamma$ ц	E_{i}
545,3	18,8	0(9,4)	0,454(27)
590,3	17,3	-112(28)	0,313(21)
594,8	17,2	-153(80)	0,395(38)

образовывались изотопы Hf с A=178,179,180 и 182 в количестве $\sim 10^{15}$ ядер каждый. Последний из изотопов (182 Hf) является радиоактивным (его период полураспада $9\cdot 10^6$ лет) и еще никогда не использовался в оптических измерениях. Образующиеся в реакции (γ , α) изотопы Hf были равномерно распределены по всей толщине вольфрамовой мишени (3 мм). Для измерений использовался лишь поверхностный слой мишени (3-5 мкм), содержащий $\sim 10^{12}$ атомов 180 Hf или 182 Hf.

Атомы Нf характеризуются сложным спектром уровней [10]. Часть схемы возбужденных состояний, включающая мультиплеты уровней, используемых для измерений и переходы между ними, представлена на рис.2. Для измерений были выбраны два перехода, имеющих достаточно большие отрицательные полевые сдвиги. Их характеристики (энергии, термы и конфигурации начального, возбужденного и конечного уровней, а также длины волн возбуждаемого λ_1 и регистрируемого λ_2 излучений) приведены в табл.1. Хотя эти переходы и имели малую силу осциллятора, интенсивность дазерного излучения, используемая в данных экспериментах (до 150 мвт) обеспечивала достаточно высокий выход резонансной флуоресценции.

Примеры измеренных спектров резонансной флуоресценции атомов Hf представлены на рис.3—5. В случае образца из металлического Hf натурального изотопного состава наблюдались пики, соответствующие всем четно-четным изотопам и части компонент СТС нечетных изотопов (рис.3). Все компоненты СТС проявлялись фри использовании образцов из разделенных изотопов 177 Hf и 179 Hf (рис.4). Центр тяжести компонент СТС позволял определить ИС нечетных изотопов по отношению к соседним четно-четным. В спектре резонансной флуоресценции образца из металлического вольфрама (тормозной мишени микротрона) были идентифицированы пики, принадлежащие изотопам 180 Hf и 182 Hf (рис.5).

Значения изотопических сдвигов для обоих исследованных оптических переходов приведены в табл.2. Малая ширина линий (~45 МГц), большая статистика событий и хорошая воспроизводимость результатов позволили достигнуть точности значений разностей резонансных частот, более высокой, чем во всех предыдущих измерениях (до 0,2%).

Обработка результатов

Для получения разностей средневвадратичных зарядовых радиусов ядер $\mathrm{Hf}\ (\Delta < r^2 >)$ из измеренных значений изотопических сдвигов использовался известный метод, описанный в работе [11]. В этом методе разность резонансных частот после учета поправок на нормальный и специфический массовые сдвиги связана с разностью зарядовых радиусов соотношениями:

$$\Delta \nu^{A,A'} = E_i f(Z) \lambda^{A,A'} \,, \tag{1}$$

$$\lambda^{A,A'} = \Delta < r^2 >^{A,A'} + \frac{C_2}{C_i} \Delta < r^4 >^{A,A'} + \frac{C_3}{C_i} \Delta < r^6 >^{A,A'}, \tag{2}$$

где E_i и $f(\mathbf{Z})$ — соответственно электронный и ядерный факторы, а эначения C_i отражают вклад моментов различных порядков в радиальное распределение электри-

ческого заряда ядра. Этот вклад практически не зависит от главного квантового числа электронной оболочки, поэтому он одинаков для оптических и рентгеновских переходов. При использовании значений C_i , рассчитанных для (2p-1s)-переходов и фермиевского распределения заряда в ядре [12], этот вклад составляет в случае изотолов Hf 5%.

Нормальный массовый сдвиг определяется выражением

$$\Delta \nu_{\text{mac}}^{A,A'} = 5,487 \cdot 10^{-4} \nu_i \frac{A - A'}{AA'} \quad , \tag{3}$$

где ν_i — частота атомного перехода в МГц. Для обоих переходов эначения $\Delta \nu_{\rm мнc}$ эначительно меньше измеренных ИС (табл.3) и являются малой поправкой.

Определение специфического массового сдвига $\Delta\nu_{\rm cmc}$ и электронного фактора E_i представляет более сложную задачу, т.к. оба используемых в наших экспериментах перехода не являются чистыми (ns—np)—переходами, и примеси других конфигураций неизвестны. Поэтому значения $\Delta\nu_{\rm cmc}$ и E_i определяются из сравнения с аналогичными значениями для чистых переходов с помощью графика Кинга [13]. На этом графике по осям откладываются модифицированные изотопические сдвиги ξ_i для исследуемой линии и чистого перехода для нескольких пар изотопов:

$$\xi_i = \Delta \nu_i^{A,A'} \frac{AA'}{A - A'} \quad . \tag{4}$$

Наклон этой прямой определяет отношение электронных факторов для обоих переходов, а пересечение ее с осью X – специфический массовый сдвиг.

Анализ спектров уровней атомов Hf [1,14] показал, что в качестве чистого (ns² — nsnp)—перехода можно рассматривать переход с λ =545,3 нм между уровнями 3F_4 и $^5G_5^\circ$ (рис.2). Для такого перехода $\Delta\nu_{\rm cmc}=(0\pm0,5)\Delta\nu_{\rm rmc}$, а электронный фактор, вычисленный по методу Гаудсмита—Ферми-Сегре [15] с использованием экспериментальных данных из работы [16] составляет 0,454(27).

Известные для этого перехода изотопические сдвиги [1,14] позволили с помощью графика Кинга получить значения $\Delta\nu_{\rm cmc}$ и E_i для используемых в наших экспериментах переходов. Эти характеристики переходов приведены в табл. 3. Полученные таким способом значения $\Delta\nu_{\rm cmc}$, E_i , а также величина ядерного фактора f(Z)=39,908 ГГп/фм² [17] дали возможность определить из измеренных ИС относительные $\lambda_{\rm отн}$ и абсолютные $\Delta < r^2 >$ значения разностей зарядовых радиусов ядер Hf в диапазоне массовых чисел 174–182 (табл.4).

Полученные нами данные хорошо согласуются с результатами других работ [1–6], где значения $\Delta < r^2 >$ определялись из измеренных значений ИС в оптических спектрах,как правило, другими методами. В то же время они значительно меньше (~30%) значений $\Delta < r^2 >$, полученных из измерений спектров КХ-лучей [18] или мезоатомов [19]. Например, для пары изотопов $^{178}Hf-^{180}Hf$ значения $\Delta < r^2 >$ в этих работах составляют соответственно 0,103(7) фм² и 0,106(7) фм².

Изменение зарядовых радиусов при добавлении одного нейтрона по сравнению с парой нейтронов обычно характеризуется параметром четно-нечетных различий:

できるとことには、可能自身を全然の方面をは他年間を開発します。

$$\gamma = \frac{\Delta < r^2 > N, N+1}{\frac{1}{2}\Delta < r^2 > N, N+2}$$
 (5)

В случае изотопов ^{177}Hf и ^{179}Hf вначения γ составляют соответственно 0,277(4) и 0,338(6), что типично для ядер данной области.

Расстояние между компонентами СТС в нечетных изотопах Hf позволяет определить значения магнитных дипольных и электрических квадрупольных моментов. Способы определения этих моментов, их значения, анализ и обсуждение полученных результатов будут представлены в отдельной публикации.

Обсуждение результатов

На рис.6 представлена зависимость изменения зарядового радиуса при добавлении пары нейтронов $\Delta < r^2 >^{N,N+2}$ от их числа в ядре. К полученным в данной работе значениям $\Delta < r^2 >^{N,N+2}$ добавлено аналогичное значение для пары изотопов $^{172}Hf - ^{174}Hf$ из работы [20]. Видно уменьшение разностей зарядовых радиусов с ростом числа нейтронов в ядре в исследованном диапазоне массовых чисел. Такое изменение зарядовых радиусов характерно и для соседних с Hf изотопов (Yb, Er) [21].

Для описания поведения зарядовых радиусов в широком диапазоне массовых числе обычно используют капельную модель [22,23]. Согласно этой модели изменение зарядового радиуса определяется суммой двух членов:

$$\Delta < r^2 >^{N,N'} = \Delta < r^2 >^{N,N'}_{\nu} + \Delta < r^2 >^{N,N'}_{\beta}. \tag{6}$$

Первый член в этом выражении связан с изменением объема ядра из—за увеличения в нем числа нейтронов. Его величина при использовании принятых в капельной модели параметров для ядер, отличающихся на два нейтрона, составляет $\Delta < r^2 > ^{N,N'+2} = 0$, 12 фм^2 .

Второй член определяется изменением деформации ядра:

1. 1. 4. 化 网络阿戴斯斯阿斯斯阿斯尼 机碳酸医阿斯阿斯克克克克

$$\Delta < r^2 >_{\beta}^{N,N'} = \frac{5}{4\pi}, <\bar{r}^2 >_o \sum_i \Delta < \beta_i^2 > .$$
 (7)

где $<\bar{r}^2>_{\rm o}$ — среднеквадратичный зарядовый радиус сферического ядра того же объема (средний для ядер с числом нейтронов N и N'), β_i — параметр деформации і-го порядка. Зависимость $\Delta < r^2>_{\beta}$ от параметра деформации является достаточно сильной. Например, для ядер в районе Hf при изменении β_2 (параметра квадрупольной деформации) от 0,20 до 0,25 зарядовый радиус увеличивается на 0,25 ϕ M², т.е. заметно больше, чем при добавлении пары нейтронов.

В исследованных изотопах Нf преобладающей является квадрупольная деформация. Зависимость экспериментальных значений β_2 от числа нейтронов в ядре [24] представлена на рис.6. Видно, что до N=104 (^{176}Hf) квадрупольная деформация растет, поэтому $\Delta < r^2 >^{N,N+2} > 0$, а затем начинает падать и значения $\Delta < r^2 >^{N,N+2}$ становятся меньше нуля. Изменения β_2 достаточно велики ($\sim 0,01$), поэтому оба члена в выражении ($\delta - \Delta < r^2 >_{\nu}$ и $\Delta < r^2 >_{\beta}$ сравнимы по величине.

Таблица 4 разности зарядовых радиусов ядер Hf

A	$\lambda_{ ext{oth}}^{178,A}$	$\Delta < r^2 >^{178,A}, \Phi \text{M}^2$
174	-1,698(5)	-0,126(6)
176	-0,853(3)	-0,063(3)
177	-0,617(3)	-0,046(3)
179	0,338(6)	0,024(2)
180	1,00	0,075(4)
182	1,656(62)	0,124(8)

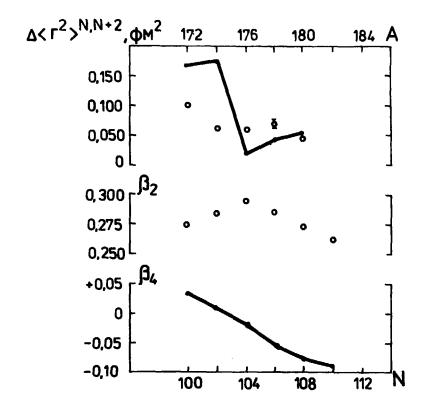


Рис. 6. Зависимость от числа нейтронов разности зарядовых радиусов и параметров квадрупольной и гексадекапольной деформации. Точки – экспериментальные данные, прямые – расчет.

The same of the sa

В результате этого рассчитанная по капельной модели зависимость $\Delta < \nu^2 >^{N,N+2}$ от числа нейтронов в ядре должна иметь характерный излом при N=104, где значения β_2 достигают максимума (рис.6). В то же время экспериментальная зависимость является значительно более плавной, и ее значения $\Delta < r^2 >^{N,N+2}$ при N<104 заметно меньше расчетных.

Очевидно, чтобы объяснить расхождение экспериментальных и расчетных зависимостей, необходимо учесть другие эффекты, влияющие на зарядовый радиус ядра и компенсирующие уменьшение кнадрупольной деформации. Такими эффектами могли бы быть деформации более высокого порядка — октупольная β_3 и гексадекапольная β_4 . Однако значения β_3 и β_4 мэмерены с гораздо меньшей точностью, чем значения β_2 . Параметры октупольной деформации известны с точностью, не лучшей 15–20%,и обнаруживают тенденцию к уменьшению с ростом N [25]. Значения β_3 невелики (<0,1), и учет их, по-видимому, не приведет к улучшению согласия с экспериментом.

Точность экспериментальных эначений параметров гексадекапольной деформации еще хуже [26,27]. В то же время из теоретических расчетов формы ядер [28,29] и систематики параметров деформации следует сильная зависимость значений β_4 от числа нейтронов в ядре (рис.6). При этом изменения β_4 противоположны изменению β_2 : в той области, где β_2 растет (N<104), β_4 >0 и падает по величине, а там, где β_2 уменьшается (N>104), β_4 <0 и возрастает по абсолютной величине. Такое поведение гексадекапольной деформации ослабляет влияние квадрупольной деформации на зарядовый радиус ядра. Хотя значения β_4 и их изменения заметно больше, чем β_3 , они слишком малы, чтобы учет их привел к согласию расчетной и экспериментальной зависимостей $\Delta < r^2 >$ от N. По-видимому, либо реальные значения β_4 больше расчетных (это не противоречит экспериментальным данным [27]), либо необходимо принимать во внимание еще и другие эффекты, влияющие на величину зарядового радиуса, например, толщину поверхностного слоя ядра.

В заключение авторы выражают благодарность Ю.Ц.Оганесяну и Ю.Э.Пенионж-кевичу за постоянный интерес к работе, В.Е.Жучко, П.Зузаану и Л.М.Мельниковой за помощь в измерениях и обработке результатов.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Caiko J., Z.Phys., 1970, v.234, p.443.
- 2. Aufmuth P., Kirsch R., Steudel A., Wöbker E., Z.Phys.D, 1987, v.7, p.153.
- 3. Aufmuth P., Henneberg I., Siminski A., Steudel A., Z.Phys.D, 1991, v.18, p.107.
- 4. Werner A., Zimmermann D., Hyp. Int., 1981, v.9, p.197.
- 5. Zimmermann D., Werner A., Nunnemann A., Nucl. Sci. Res. Conf., 1982, ser.3, p.287.
- Schekker J., Berges A., Das J. et al., Phys.Rev.A, 1992, v.46, p.3730.
- Гангрский Ю.П., Маринова К.П., Марков Б.Н. и др., Изв. АН СССР, сер.физ. 1985, т.49, с.2261.
- 8. Гангрский Ю.П., Земляной С.Г., Изосимов И.Н. и др., ПТЭ, 1990, N1, с.168.
- 9. Анастассов А.Я., Гангрский Ю.П., Маринова К.П. и др., Рабочее совещание по применению дазеров в ядерной физике, с.17, Дубна, 1990.
- Moore C.E., Atomic Energy Levels III, Washington, National Bureau of Standarts, 1958.
- 11. Heulig K., Steudel A., ADNDT, 1974, v.14, p.613.
- Seltzer E.C., Phys. Rev. 1969, v.188, p.1916.
- 13. King W.H., J. Opt. Soc. Am., 1963, v.53, p.638.
- 14. Bauman P., Kuszner D., Nunnemann A. et al., 2nd European Conf. on Atomic and Molecular Physics, Amsterdam, 1985.
- 15. Kuhn H.G., Atomic spectra, Longmans, London, 1969.
- 16. Finckh E., Steudel A., Z.Phys., 1955, v.141, p.19.
- 17. Zimmermann D., Z.Phys.A, 1985, v.321, p.23.
- 18. Boehm F., Lee P.L., ADNDT, 1974, v.14, p.605.
- Tanaka Y., Steffen R.M., Shera E.B. et al., Phys.Rev.C, 1984, v.30, p.350.
- Rink J., Gorski B., Kälber W. et al., Z.Phys.A, 1992, v.342, p.488.
- 21. Aufmuth P., Heulig K., Steudel A., ADNDT, 1987, v.37, p.455.
- 22. Myers W.D., Droplet Model of the Nucleus, IFI Plenum, N.Y., 1977.
- 23. Myers W.D., Schmidt K., Nucl. Phys. A, 1983, v.410, p.61.
- 24. Raman S., Malarkey C.H., Milner W.T. et al., ADNDT, 1987, v.36, p.1.
- 25. Spear R.H., ADNDT, 1989, v.48, p.55.
- 26. Hendrie D.L., Glendening N.K., Harvey B.G. et al., Phys.Lett.B, 1968, v.26, p.127.
- 27. Ronningen R.M., Hamilton J.H., Varnvell L. et al., Phys.Rev.C, 1977, v.16, p.2208.
- 28. Möller P., Nix R., ADNDT, 1981, v.26, p.165.
- Nerlo-Pomorska B., Pomorski K., Brack M., Werner E., Nucl. Phys. A, 1987, v.462, p.252.

Рукопись поступила в издательский отдел 30 июля 1993 года. Принимается подписка на препринты, сообщения Объединенного института ядер за моследований и «Краткие сообщения ОИЯИ».

Установлена следующая стоимость подписки на 12 месяцев на издания ОИЯИ, включая пересылку, по отдельным тематическим категориям:

Индекс Тематика	Цена подписки	
	на год	
1. Экспериментальная физика высоких энергий		
2. Теоретическая физика высоких энергий	2470 р.	
3. Экспериментальная нейтронная физика	365 p.	
4. Теоретическая физика низких энергий	735 p.	
5. Математика	460 p.	
6. Ядерная спектроскопия и радиохимия	275 p.	
7. Физика тяжелых ионов	185 p.	
8. Криогеника	185 p.	
9. Ускорители	460 p.	
10. Автоматизация обработки экспериментальны	іх данных 560 р.	
11. Вычислительная математика и техника	560 p.	
12. Химия	90 p.	
13. Техника физического эксперимента	720 p.	
14. Исследования твердых тел и жидкостей ядері	ными методами 460 р.	
15. Экспериментальная физика ядерных реакций	Ă	
при низких энергиях	460 p.	
16. Дозиметрия и физика защиты	90 p.	
17. Теория конденсированного состояния	365 p.	
18. Использование результатов		
и методов фундаментальных физических исс		
в смежных областях науки и техники	90 p.	
19. Биофизика	185 p.	
«Краткие сообщения ОИЯИ» (6 выпусков)		

Подписка может быть оформлена с любого месяца года.

По всем вопросам оформления подписки следует обращаться в издательсктий отдел ОИЯИ по адресу: 141980, г.Дубна, Московской области

Анастасов А.Я. и др.

Измерение разностей зарядовых радиусов ядер гафния методом резонансной лазерной флуоресценции

Методом лазерной спектроскопии высокого разрешения измерены изотопические сдвиги для оптических переходов в Hfl с длинами волн 590,3 и 594,8 нм. Определены разности зарядовых радиусов ядер Hf в диапазоне A=174-182. Проведено сравнение полученных данных с расчетами по капельной модели. Обсуждается изменение деформации ядер Hf с ростом числа нейтронов.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций им.Г.Н.Флерова ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 1993

Перевод авторов

で、その大能は行列が必然の地域の位置的政権の

Anastasov A.Ya. et al.

P6-93-298

Measurement of Charge Radii Difference for Hafnium Nuclei Using Laser Resonance Fluorescence Method

The isotope shifts in the optical transitions of HfI with wave-length 590.3 and 594.8 nm have been measured using high resolution laser spectroscopy. The charge radii differences of Hf nuclei in the range A=174-182 were determined. The comparison of obtained data with droplet model calculations was performed. The change of deformation for Hf nuclei at neutron number increase is discussed.

The investigation has been performed at the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 1993

Редактор М.И.Зарубина. Макет Н.А.Киселевой.

Подписано в печать 24.08.93. Формат 60х90/16. Офсетная печать. Уч.-изд. листов 1,22. Тираж 340. Заказ 46604.

Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований Дубна Московской области